(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-4859

(43)公開日 平成6年(1994)1月14日

(51)Int.Cl. ⁵		織別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 1 1 B	5/82		7303-5D		

審査請求 未請求 請求項の数13(全 10 頁)

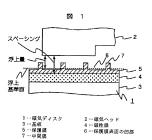
(21)出顯番号	特願平4-160802	(71)出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成 4年(1992) 6月19日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
		(72)発明者 田中 秀明
		茨城県日立市久慕町4026番地 株式会社日
		立製作所日立研究所内
		(72)発明者 五味 憲一
		茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日
		立製作所日立研究所内
		(72)発明者 三宅 芳彦
		神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会
		社日立製作所小田原工場内
		(74)代理人 弁理士 高橋 明夫 (外1名)

(54) 【発明の名称】 磁気ディスク装置及び磁気ディスク(57) 【要約】

【目的】磁気ディスク外周でのスペーシング増加を抑え、高記録密化可能な磁気ディスク装置と、それに用いられる磁気ディスクを得る。

【構成】磁気ディスク1の保護膜5の表面に凹凸を形成し、凹部6の空間内容積が内周側から外周側にいく程増加するようにした。

【効果】磁気ディスクの外周側での線速度上昇によって 磁気ヘッドの浮上量が増加しても、スペーシングの増加 を低く抑えることができ、特に外周側で記録密度を著し く高めた磁気ディスク装置が導きれる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】実際的に平均心基板上に属性機と保護膜と を有し、該保護販の表面に凹凸部を考する磁気ディスク と、設保再生時に回転する誘路気ディスク上で強小間隙 をもって厚上する磁気・ルドとを備えた磁気ディスク装 値において、該磁気ディスク表面の単位面積当り四回部 の空間内容積を、誘磁気ディスクの内側側から外側側にかけて補次増加させたことを特徴とする磁気ディスク抜

【精末収2】実質的に平4次基板上に磁性版と保護版と を有し、該保護機の表面に即凸部を有する磁気ディスク 、配線再生地に動する話数気ディスク上で他小間隙 をもつて浮上する磁気・ツドとを備えた磁気ディスク装 既において、前記磁気ペッドに対する前記磁気ディスク 上の浮上基準面を、該級気ディスクの内側側から外側側 にかけて、衝次前配磁性膜面に接近させたことを特徴とす る磁気ディスタ型面。

【請求項3】 磁気ディスク表面の単位面積当りの凹部の 空間内容額を、該磁気ディスクの同一円周上においてほ 定としたことを特徴とする請求項1に記載の磁気デ ィスク場局

【請求項4】磁気ディスクの磁性膜面と保護膜の凸部頂点との間隔が、該磁気ディスクの面内で実質的に均一であることを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスク装置。

[請末項5] 磁気ディスクを一定回転数で回転させたと さの、内周側に対する外周側での線速度の上昇による、 磁気ヘッドと前記磁気ディスク上の浮上規矩面との間隔 の増加網に対して、前記磁気・ッドと前記磁気ディスク の磁性展表面との間隔の増加幅を小さくしたことを特数 とする請求項、又は2に影像の磁気ディスタ とする請求項、又は2に影像の磁気ディスタ とする請求項、又は2に影像の磁気ディスタ と響

【請求項6】磁気ヘッドとして、再生素子と記録素子と を別はに有する記録再生素子分離型ヘッドを用いたこと を特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスク装 置。

【請求項7】磁気ディスクの1トラック当りの記録容量 を、内周側に対して外周側で高めたことを特徴とする請 求項1又は2に記載の磁気ディスク装置。

【請求項8】磁気ディスク回転時の線速度上昇による磁 気ヘッド浮上置の増加幅に対して、前配磁気ヘッドと前 配磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外周での間 隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とする 磁気ディスク基礎

【請求項9】実質的に平坦な基板上に磁性膜と保護膜と を有し、該保護膜の表面に凹凸部を有する磁気ディスク であって、前部保護膜表面の単位面積当りの凹部の空間 内容積を、該磁気ディスクの内周側から外周側にかけて 瀬次増加させたことを格徴とする磁気ディスク。

【請求項10】保護膜表面の単位面積当りの凹部の空間 内容積を、該磁気ディスクの同一円周上においてほぼー 定としたことを特徴とする請求項9に記載の磁気ディス

【請求項11】磁性膜面と保護膜の凸部頂点との間隔 が、面内で実質的に均一であることを特徴とする請求項 9に記載の磁気ディスク。

【請求項12】磁気ディスクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外周側で高めたことを特徴とする 請求項9に記載の磁気ディスク。

【請求項13】磁気ディスク回転時の線速度上昇による 磁気ヘッド浮上量の増加幅に対して、前記磁気ヘッドと 前記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外周での 間隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とす る磁気ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置及びそれに用いられる磁気ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】近年の情報量の増大に伴い、コンピュー タシステムの外部記憶装置としての磁気ディスク装置の 重要度はますます高まっている。

【0003】磁気ディスク装置は、磁気ディスク(以下 単にディスクと称する)と磁気ヘッド(以下単にヘッド と称する)、ヘッドをディスク上の任意のデータ位置に 移動させるための移動機構、ディスクの回転機構及び記 録再生信号の処理回路を主環点変更としている。

[0004] 磁気ディスク集間では、ディスクを開転させた時の空気源によってヘッドを微小間隔で呼上させ、この代館で起降性を行うのが一般的である。磁気ディスク機関の記録信息を向上させるには、起機層であるディスクの磁性機とヘッドとの間隔(以下スペーシングをする)は小さいほど良い、このため起源件生時のヘッドとディスク表面との間隔(以下これを前記のスペーシングと区別して再上量と新する)を小さくする努力がなされ、現在では浮上量をサブミクロンとした磁気ディスク装置と広ぐ着及し始めている。

【0005】このような高記録密度の磁気ディスク装置 及びそれに用いられるディスクとしては、ディスクの保 譲摂表面にパターンエッチにより均一な凹凸を形成した ものがある (装開平1-260630号公婚)。

【0006】 なお、その他、ディスク表面に凹凸を形成 したものとして、特開駅57-167135号, 同60 -40530号, 同60-231919号, 特開平1-224922号, 同2-31323号, 同2-2088 26号公報等がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 前記従来技術は、装置 の停止時のヘッドとディスクとの粘着現象防止を目的と しており、記録再生特性上極めて重要なヘッドの浮上量 変動及びこれに伴うスペーシング変化に対して十分な配 慮がなされていない。以下、従来技術の問題点と本発明 の課題を述べる。

[0008] 記録相生時のスペーシングが記録態度を支 起することはは良く知られており、記録密度向上のため にはスペーシングをいかに小さくするかが重要である。 この要求に伴いヘッドの岸上量はますます小さくなる傾 向にある。一方手上量が小さくなら程。ディスクを 変しまった。 が増大するため、浮上量の下限は部気ディスク契度の耐 小性又行解性の最から次をされる。

【0009】ところで記録再生時にディスクは一定回転 数で回転するため、ディスクの内周側と外周側では線速 度に大きな違いがある。例えば外径5.25インチのデ ィスクを用いた場合、最内周と最外周での線速度の差は 2倍程度にもなる。前記従来技術のように均一な凹凸形 状のディスクにおいては、発明者らの検討結果によれば 最外周での浮上量は最内周に対して1.5倍程度とな る。前記のように浮上量の下限は装置の信頼性から決定 されるため、従来技術では最内周での浮上量をこの下限 以上とする必要がある。このため外周側では必要以上に 浮上量が増大するためスペーシングも大きくなり、これ により外周側での記録密度が制限されて装置全体の記録 密度を低下させるといういう問題点がある。特にヘッド として、磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導型記 録素子を組み合わせた記録再生素子分離型ヘッドを用い た場合、ヘッドの再生出力はスペーシングに直接影響さ れるため、前記の問題はより顕著になる。

【0010】本発明の目的は、外周側でのスペーシング 増加による記録密度の低下を抑えることにより高記録密 度化に適し、かつ信頼性を確保した磁気ディスク装置及 びそれに用いられる磁気ディスクを提供することにあ る。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため の本発明の磁気ディスク装置は、実質的に平均な基板上 低端性酸と保護要とを有し、該保護級の表面に印色部を 有する磁気ディスクと、記録再生時に回転する該破気デ ィスク上で微小削減をもって浮上する磁気ハッドとを備 えた磁気ディスクを製匠とおいて、銃破気ディスク 内周期から外周側にかけて蓄次増加させたことを特徴と する。

[0012]また本発明の磁気ディスタ装置は、実質的 に平坦な基板上に磁性膜と保護機とを有し、設保護膜の 表面に凹凸部を有する磁気ディスクと、記録再三時に回 転する路域気ディスク上で他小間隙をもって再上する磁 気へッドとを得えた磁気ディスクとが養理とおいて、前記域 気へッドに対する前記磁気ディスクの戸上基準面を、 該磁気ディスクの内周側から外周側にかけて新次前記磁 性膜面に接近させたことを物像とせたとを 【0013】前記磁気ディスク装置において、ディスク 表面の単位面積あたりの凹部の空間内容積は、該ディス クの同一円周上ではほぼ一定であることが望ましい。

【0014】また前配磁気ディスク装置において、ディスクの磁性膜面と保護膜の凸部の頂点との間隔は、該ディスク面内で実質的に均一であることが望ましい。

【0015】また前記磁気ディスク装置において、ディ スクを一定回転数で回転させたときの、内側側に対する 外側側での線速度の上昇による、ヘッドとディスクの浮 上基準面との間隔(けなわり浮上盤)の増加幅に対し て、該ヘッドと磁気ディスクの磁性模表面との間隔(す なわちスペーシング)の増加幅を小さくすることが望ま しい。

[0016]また前記磁気ディスク装置において、ヘッドとして記録素子と再生薬子を別々に有する記録再生素子を予分離型へ、ジを用いてもよい、一例としては、磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導型記録素子を組み合わせた記録再生業子分離型ヘッドを用いることが望まし

【0017】また前記磁気ディスク装置において、ディスクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外 周側で高めることが望ましい。

[0018]また本発明の磁気ディスクは、実質的に平 はな基板上に磁性膜と保護膜とを有し、族保護膜の表面 に凹凸部を有する磁気ディスクであって、前記保護膜表 面の単位面積当りの凹部の空間内容積を、該磁気ディス クの内周側から外周側にかけて漸次増加させたことを特 後とする。

【0019】前記磁気ディスクにおいて、保護膜表面の 単位面積あたりの凹部の空間内容積は、同一円周上では ほぼ一定であることが望ましい。

【0020】また前記磁気ディスクにおいて、磁性膜面 と保護膜の凸部の頂点との間隔は、面内で実質的に均一 であることが望ましい。

【0021】以上要するに、本発明においては、磁気ディスク回転時の線速度上昇による磁気ペッド溶上量の増加幅に対して、前配磁気ペッドとが記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外限での間隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とするものである。

[0022]

【作用 継気ディスク装置においては、ディスクの回転 時に窓気の特性によってヘッドとディスクの間に窓気が 侵入して気流を生じ、この時に生ずる圧力によってヘッ ドが停上する。この時の停止量は、主にディスク回転前 の検査度によって決定される。理想的水平単性を前する ディスタを仮定すれば、ヘッドの浮止量はディスク表面 とヘッドとの間隔で表される。ディスク表面に凹凸がある る場合、浮上虚の定義は若干地様である。ここで本発明 にかかわる浮上集弾面の根金を説明する。浮上集弾面を は、浮上時にヘッドが認識するディスクの平分面に対 され、先の理想的に平坦なディスクの場合にはディスク 表面と一起する。表面に凹凸を有するディスクを用いた 場合、発明者との教門結果によれば、浮上基準面は近似 的には三次元的表面粗さの中心面と考えて良い。この浮 上基準面から見たヘッドの弾上量は、緯速度一定の場合 ディスク表面の凹凸形状にはほとんど依存せず、線速度 の増加と共に増大する。

【0023】一方本発明でいうスペーシングとはヘッド 浮上時のヘッドとディスクの磁性膜表面との間隔と定義 される。定義より明らかなように、スペーシングは前記 ペッドの浮上量とディスクの浮上基準面と磁性膜表面と の関隔の和で表される。

【0024】前記のように浮上盤は接速度の増加により 増大するため、ディスクの内周側と外周側で変化するの が避けられない、発明者らはディスクの内周側と外周側 でのスペーシング変化の抑制につき種々検討した結果、 磁性膜上に形成される保護機関を面に特定の凹凸形状を形 成することは、浮上基衛車と結果製素の回側上形状を形 板することを見出した。これによりディスク内周側 と外周側での浮上重変化に返倒するスペーシング変化を 低数することができる。

[0026] ここで用いられるディスクは、実質的に平 坦な基板上に少なくとも経性数と保護数と条葉数とを有し、保護 級の液面に前距の凹凸が形成されていることが望ま しい。これにより磁性数は実質的に平坦とできるため、磁 性膜の凹凸に起因する再生出力変数と防止し、配験再生 特性に微れた磁気ディスタ装置を得ることができる。

【0026】ディスクの保護機を面に回心がある場合、 底に述べたように浮上基準面に主吹元的表面担この中心 面と考えて良い、このため、単位面積あたりの凹的の 間内容弱が大きくなるほど、浮上基準面は微性販面に近 づく、すなわら、凹部の空間内容積をディスクの内 場面を游水磁性販面に接近させることができ、これによ り機速度上昇による浮土量の増加に対して、スペーン ジの増加幅を小さくすることができる。これにより、 ディスの外周側でのスペーシング増加による記録再生 特性のが化か換えることができる。

【0027】ここでディスク表面の単位面積あたりの凹 部の空間内容積は、ディスクの同一円周上ではほぼ一定 とすることが望ましい。同一円周上では線速度が一定で あるため、凹部の空間内容積が変化した場合、スペーシ ング変動の原因となるためである。

[0028]またディスクの総性額面に保護額の凸部頂 点との間隔は(すなわち凸部での保護額の原則)は、デ ィスクの面内で装質的に効ーであることが望ましい。総 気ディスク装置の起動停止時や、ディスクの定常回転中 でもつッドシーク動作等により、ヘッドとディスクとが 接触する危険性がある。その際にはディスク側では凹凸 の凸面頂点で接触が起こるため、その時の耐火性及び信 類性の概点から、凸部での保護膜の膜厚の最小値が決定 される。一方スペーシングを小さくする目的からは保護 版の膜厚は小さいほど良いため、上記凸部での保護版の 膜厚は、耐久性及び信頼性の観点から決定される最小値 であって、ディスク面内でほぼ一定であることが望ましい。

【0029】本発明の磁気ディスク装置で用いられるへッドは、記録架子と再生業子を別々に有する記録再生業子を列を大きな記録で生業が放頻果を利用した再生業子と、誘導型記録素子を組み合わせた記録再生業子分離型〜ッドを用いることが望ましい。 報気抵抗効果を利用した再生業子における再生等における再生がは、スペーシングの変化に直接影響される。本発明の磁気ディスク装置に用いた場合、外周質での再生出力低下を抑えることができるため、特に領ましい。

【0030】本発明の磁気ディスク装置においては、ディスク外周側での記録再生特性の劣化を抑えられるため、ディスクの1トラック当りの記録容量を、内間側に対して外周側で高めても良い。これにより、装置全体の記録密度を著しく高めることができる。

【0031】以上要するに、本発明においては、磁気ディスク回転時の線速度上昇による磁気ペッド浮上量の増加幅に対して、前配磁気ペットドと前記磁気プイスクの磁性膜表面との、ディスク外周での関隔の増加幅を小さくする手段を備えたものであって、本発明によれば、ディスクの外周値でのスペーシング増加を抑えることにより高記録密度化に適し、かつ信頼性を確保した破気ディスク装置及びそれに用いられる磁気ディスクを提供することができる。

[0032]

【実施例】図10には、本発明の磁気ディスク装置の概 略構成を示す。ここで11は磁気ディスク。2は磁気へツ ド、10は磁気へッドの移動機能、11はエビンドルモータをそれぞれ示す。磁気ディスク装置の動作方法としては、ディスク1の回転停止時にディスク1とへッド2 が接触するコンタクト・スタート・ストップ(CSS) 方式、回転停止時にはヘッド2をディスク1から引き離 す機構を設けた方式等があるが、いずれの方式でもディ スク1を回転させることにとり、ッド2をディスク上 に微小間隔で浮上させて記録再生する点では同一であ り、本発明はいずれの方式に対しても用いることができ る。

[0033] 於に図1か6図3を用いて、本場例のスペ ・シング制制性といて説明する。図1及び図2はディス ク1の保護膜5の表面に凹点を形成した場合の浮上量と スペーシングの関係を示す、図3は保護膜表面が理想的 に平坦なディスクを用いた場合を示す。図3の場合、ペ ッド2に対するディスタ1の浮上基準面は、保護膜5の 表面に一数する。この場合スペーシングは浮上量と保護 販5の腹厚の形で変される。一方保護施5の多所に凹へ がある場合、ペッド2に対するディスク1の浮上基準面 は、発明着らの検討結果では近似的に3次元が即凸の中 心面で表される。このため凹筋6の空間内容積が大きい 図1の方が図2に比べて、浮上基準面は磁性膜4の表面 に近づいている。図1及U図2においては、スペーシン グは磁性膜4の表面と停上基準面との間隔と、浮上量と の和下巻される。

【0034】発明客6の検討結果では前記の浮上基準面から見た浮上量は、ディスク1の回転時の検達度が一定 の場合、保護度5の表面の凹凸の有差及び凹路6の空間 内容積には依存しない。このため、浮上基準面が磁性膜 4の表面に近づく器、すなわち保護膜5表面の凹部6の 空間内容積が大きい器、スペーシングは小さくすること ができる。

【0035】本発明の一実施例の磁気ディスクの構成を 図9に示す。基板3は、アルミニウム合金円板上にNi P. アルマイト等の硬質下地膜を形成したもの、又はガ ラス、セラミックス及び硬質プラスチック円板等そのも の、又は該円板の表面に下地膜を形成したもの、等であ ってよい。基板3の上には磁性膜4が形成されるが、面 者の間には密着性向上や磁性膜4の特性向上を目的とし て中間膜8が形成されてもよい。磁性膜4は、飽和磁束 密度及び保磁力の高い材料からなることが好ましく、か かる材料の好ましい例としてはCoNi合金、CoCr 合金、及びこれらにZr、Ta、Pt等少なくとも一種 以上の他の金属元素を添加したものである。中間膜8の 材料としては磁性膜4の結晶配向性を促進しうるものが 望ましく、例えば磁性膜が上記したCo系合金の場合に は、CrおよびCrに少なくとも一種以上の他の元素を 添加したものが特に好ましい。磁性障4の表面には保護 膜5が形成され、その表面には凹凸が形成される。保護 膜5には、スパッタ法やCVD法で形成したC膜、Si O₂, 金属炭化物, 金属窒化物, 金属酸化物等が用いら れる。生産性と摺動耐久性の観点からはC膜が特に望ま しい。保護膜5の表面には必要に応じて潤滑膜9が形成 されて磁気ディスクが完成される。潤滑膜9としてはフ ッ素系の潤滑剤が望ましく、パーフルオロボリエーテル 系の潤滑剤が特に好ましい。潤滑膜の膜厚は保護膜5表 面に形成される凹凸の高さより小さいことが望ましい。 潤滑膜9の膜厚が凹凸の高さより大きくなると、実質的 に凹凸が平坦化され、本発明の凹凸によりスペーシング を制御する効果が失われる。

[0036] 木発明の磁気ディスクにおいては、保護販 5の表面にスペーシングを制御するための凹凸が形成さ れているため、蒸板3表面は実質的に平坦でよい、これ により、基板上上形成される磁性膜46半型となるため、 記録用生時が無性性類40単位による再生出力の変動 を防止することができ、像れた記録再生特性を有する磁 気ブイスクを得ることができる。ただし、必要に応じ 振気3ま面に、例えば縁性膜40回胞性を制御すること 振気3ま面に、例えば縁性膜40回胞性を制御すること を目的に、保護膜5表面に形成する凹凸の高さよりも小さい範囲で極微小な凹凸、例えば円周方向の微小な溝

等、を形成した磁気ディスクも本発明に含まれる。 【0037】本発明において、保護職5表面に凹凸を形 成する具体的な方法は以下の通りである。ディスク1の 面内で実質的に均一な膜厚で、かつ平坦に形成された保 護膜5の表面に適当なマスクパターンを形成した後、エ ッチングを行って凹部6を形成し、しかる後にマスクパ ターンを除去する方法が最も好ましい。回部6の空間内 容積は、前記マスクパターンの被覆面積比率とエッチン グの深さによって制御できる。本発明において、内周か ら外周側にかけて凹部6の空間内容積を増加させるため には、外周側にいく程マスクパターンの被覆面離比率を 低下させる方法または外周側にいく程保護隊5のエッチ ング深さを増加させる方法の少なくとも一方を用いれば 良い。なお本発明においては、外周にいく程回部8の空 間内容積が実質的に増加すれば良いから、最内周付近で は凹部6の空間内容積をゼロ、すなわち凹凸を形成しな い部分があっても良い。

[0008]保護隊の東面にマスクパターンを形成する方法としては、マスクパターンの按照面前比率を任意 に制御しうる方法が選まして、フォトリソグラフィー法 で任意のパターンを形成する方法や、マスク別となる適 当な居体物質を起て状または溶液状として、スプレー法 等により保護膜のの表面に付着させる方法等多等は しい。ここで用いられるマスク剤としてはフォトレジス トや、ポリエチレン等の再機制施、ポリテトラフルオロ エチレン等のファ素樹脂等が終めましい。

【0039】ここで用いられるエッチング方法は、保護 腹5の材料に応じて選択される。保護腹5が40場合に は、酸素を含有したガス雰囲気中でのプラズマエッチン グ等のドライエッチング法が特に望ましい。保護腹5の 最大エッチング探さは、初期の形成した保護腹5の腹厚 以下にすることが望ましい。緑性腹が表面に露出した場 合物性発化が生やすいたかわるが。

【0040】以下本発明をより具体的な実施例に基づいて詳細に説明する。

【0041】 (架接倒1) 外径5.25インチのアルミ
立り合金四板の表面に無電解めっき油によりN1P下
地膜を15μπ形成し、下速度を10μmまで新修し
て、給針式表面粗き計で測定した平均粗さ (Ra)2 nm以下。 最大粗 (Rmax)5 nm以下になるように 破茄加工して基板を2を100mm、CoCrTaの 磁性膜を250mm、Co保護膜5を30nmの厚さに それぞれ形成した。

【0042】保護膜5の表面に、ポジ型フォトレジスト を約0.5μm強布し、同心円状に光透過部を形成した フォトマスクを密着させて紫外線露光した後現像して、 光透過節のレジストのみを除去し、保護膜5表面に同心 円状のマスクパターンを形成した。フォトマスクのパタ ーンは、同心円状の光透過部のピッチをディスク全面で 50μm一定とし、光透過部の幅は最内周で1μm、最 外周では49μmとして、その間連続的に変化させた。 転写された同心円状のマスクパターンのピッテは50μ m一定であり、マスクパターンの幅は使内側で m、最外周では1μmであり、その間連続的に変化して いた。マスクパターンの被覆面積比率は最内間で98 %、最外周で28である。

【0043】この円板を、ドライエッチング索配により 酸素を10%含有したAr雰囲気中で処理し、マスタバ ターンのない部分の保護膜5を20mmの深さまでエッ チングした後、マスタバターンを除去した。マスタバターンの存在した部分は凸部でとなり、マスクバターンのない部分はユニッチングにより凹部6となった。この円板 上に満積線9としてバーフルオロボリエーテル系の潤滑 利参約2mmを加して破板ディスリま作機)上を

【0044】本東族例のディスクでは、四部6の空間内 客積は最内周で約400μm²/mm²であり、中周では 約10000μm²/mm²、最外周では約19600μm²/mm²であり、外周側にいく経験が増加していた。 同一円周上での節略の空間が高端はほぼ一定でかった。 本実施例では凸部7での保護膜5の膜厚は金面で約 30mであり、四部6での保護膜5の膜厚は金面で約 10mであり、一部6での保護膜5の膜下は全面で約 10mであり、未実施例でオスクの中周付定で約

凸の配置を模式的に図4に示す。

【0045】 (楽級何2) 剛心円状の洗透過部のセッチ をディスク全面で50μm一定とし、光透過部の幅を4 9μm一定としたフォトマスクを用い、実施例1と同様 吸方法で保護級5の表面にマスクパターンを形成した。 転写された同心円状のマスクパターンは、ディスク全面 でピッチは50μm一定であり、マスクパターンの幅は 1μm一定であった。マスクパターンの被覆面積化率は 全面で2%である5。

【0046】この円板を、準備間に塞漉板を介したドライエッチング装置により酸素を10%含有した人、雰囲 気中で処理し、マスクパターンのない部分の保護側5を エッチングした。エッチング中に円板を回転させ、かつ 遮板をを移動させることにより、保護機ちのエッケが 漂さを使内間でせて、最外間で20mm、その間でエッ チング復さが連続的に変化するようにした。マスクパタ ーンを除去した後、この円板上に開閉版9とレてパーフ ルオロポリエーテル系の開閉剤を約2mm能布して磁気 ディスタ1を作取した。

【0047】本実施例のディスクでは、凹部6の空間内 容積は最内周でゼロ(すなわち凹凸なし)であり、中周 では約1000μm²/mm²、最外周では約1960 $0 \mu m^2/m m^2$ であり、外周側にいくほど帯次増加して いた。同一四風上での凹部6の空間内容積ははぼ一定で あった。本実施例では凸部7での保護接5の機関は全面 で約30nmであり、凹部6での保護膜5の膜厚は中周 付近で約20nm、最外周で約10nmである。

[0048] (装焼削3)フォトマスクとして、光透過 部を格子状にしたものを用い、実施削1と同様の方法 で、保護膜5の表面にマスクパターンを形成した。フォ トマスクのパターンは、格子状の光透油部のビッチをデ オスク全面で50 μm一定とし、最外間での光透的 幅は1μm、正方指の光井溶造部の一辺の長さが49μm、 み外間でか光透端部の細は45μm、正方形の光井 透過部の一辺の長さが5μmとして、その間速能的に変 化させた。マスクパターンの枝梗面積化率は最内間で9 6%、最外間で1%である。

【0049】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 膜5を20nmエッチングした。マスクパターンを除去 した後、円板上に潤滑膜9としてパーフルオロポリエー テル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディスク1を作 勢した。

 $[0\,0\,5\,0]$ 本実施例のディスクでは、四節6 の空間内 容積は最内周で約8 $0\,0\,\mu$ m 2 / m 2 であり、中周では 約 $1\,0\,0\,0\,0\,\mu$ m 2 / m 2 。 後外周では約 $1\,9\,8\,0\,0\,\mu$ m^2 / m 2 であり、外周側にいくほど高が他加してい た。同一円周上での回節 $6\,0$ 空間内容積はほぼ一定であ かた、本実施例では凸節 $7\,0$ で段捷度 $5\,0$ 被厚は全面で 約 $3\,0\,$ nmであり、四節6 での保捷度 $5\,0$ 被厚は全面で 約 $1\,0\,$ nmである。本業総例のディスクの中周付近での 回心の配置を複変的に図 $5\,0$ に示す。

【0051】 (実施例4) 実施例1と同様に、基板3上にCrの中間膜8を100nm、CoCrTaの磁性膜4を50nm、Cの保護膜5を30nmの厚さにそれぞれ形成した。

[0052] 本実施例では保護膜5の表面に形成されるマスクパターンとして、国体がよそ分散付着させたのを用いた。平均粒径5μmのポリテトラフルオロエチレン粒子をファ素落剤に1重量がで分散させたか様成を開整し、スプレー始布法により保護原6み面にボリテトラフルオロエチレン粒子を分散付着させた。円板を回転させなが6スプレーノズルを移動させることにより、半径位置によって粒子の被極面積比率を変化させた。セルを移動させるといるサールを発動させるといるサールを発動であり、その観測を約19年12年12月間で約95%。最外周で約92%であり、その観測能的に変化しいた。

【0053】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 腰5を20nmエッチングした。マスクパターンである 粒子を除去した後、円板上に潤清膜9としてパーフルオ ロポリエーテル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディ スク1を作製した。

【0054】本実施例のディスクでは、凹部6の空間内 容積は最内局で約400μm³/mm²であり、中局では 約1000μm³/mm²、最外局では約19000μ m³/mm²であり、外局側にいく程漸が増加していた。 同一円周上での凹部6の空間内容積はほぼ一度であっ た。本実施例では凸部7での保護膜5の膜厚は全面で約30nmであり、凹部6での保護膜5の膜厚は全面で約10nmである。本実施例のディスタの中周付近での凹凸の配置を模式的に図6に示す。

【0055】 (比較例1) 実施例1と同様に、基板3上 にCrの中間膜8を100nm、CoCrTaの磁性膜 4を50nm、Cの保護膜5を30nmの厚さにそれぞ れ形成した。

【0056】本比較例では保護膜5の表面に凹凸を形成 せず、そのまま円板上に調剤膜9としてパーフルオロボ リエーテル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディスク 1を作製した。本比較例のディスク1では表面に実質的 に凹凸はなく、保護膜5の膜厚は全面で30nmであ

【0057】 (比較例2) 耐心円状の光透過部のピッチ をディスク全面で50μm一定とし、光透過部の幅を2 5μm一定としたフォトマスクを用い、実施例1と同様 の方弦で保護機5の表面にマスクパターンを形成した。 転写された同心円状のマスクパターンは、ディスク全面 でピッチは50μm一定であり、マスクパターンの機能 25μm一定であった。マスクパターンの被援面側比率 は全面で50%である。

【0058】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 膜5を20nmエッチングした。マスクパターンを除去 した後、円板上に潤滑膜9としてパーフルオロボリエー テル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディスク1を作 刺した。

【0059】本実施例のディスクでは、 凹部6の空間内 容積はディスク全面で約10000μm²/mm²-定で ある。本比較例では凸部7での保護数5の級厚は全面で 約30nmであり、凹部6での保護数5の級厚は全面で 約10nmである。本比較例のディスク1での凹凸の配 屋を複支がに図4に示す。

【0060】 (比較例3) 実施例1と同様に、基板3上 にCrの中間膜8を100nm、CoCrTaの磁性膜 4を50nm、Cの保護膜5を30nmの厚さにそれぞ れ形成した。

【0062】ここで実施例2のディスク1を用いて、ディスク1の回転時の線速度一定の場合について、凹部6の空間内容積とスペーシングとの関係を測定した。ここ

でスペーシングは以下の方法により求めた。

【0063】磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導 型記録素子を組合せた記録再生素子分離型ヘッド2につ いて、平坦なガラス円板を用いて回転時の線速度と浮上 量との関係を光干渉法により実測した。次にこのヘッド 2と実施例2のディスク1を用いて図10と同様の磁気 ディスク装置を構成し、ディスク1のいくつかの半径位 置において回転の線速度及びディスク1面での磁化反転 密度が一定となるようにして記録再生試験を行い、各半 径位置での再生出力を測定した。外周側にいく程、すな わち保護膜5表面の凹部6の空間内容積が増加する程再 生出力は増大した。実施例2のディスク1は最内間では 表面に凹凸がないため、ここでのスペーシングは同じ線 速度でガラス円板を用いて測定した浮上量と、保護膜5 及び潤滑膜9の膜厚の総和として計算した。ディスク1 の半径位置を変え、保護障5の表面の凹凸形状が変化1. たときの再生出力の変化を、スペーシングの変化のみに 起因すると仮定し、最内周でのスペーシングを基準に、 各半径位置でのスペーシングを計算した。

【0064】図7に保護核5の表面の即第6の空間内容 額と、計算したスペーシングとの関係を示す。この結果 より、ヘッド2や回転時の報波度が同一の場合でも、ディスク1の表面に形成した凹部6の空間内容積を変化させることによってスペーシングを制御できることがわかる。

【0065】 於に、各実施例及び比較例のディスク11 ついて、前記と同様のヘッド2を用いて図10と同様の 破気ディスクを関連を構成し、ディスク1を一回転数で 回転させたときの、ディスク10半径位置によるスペー シングの変化を測定した。ここでスペーシングは以下の 方法により求めた。

【0066】前型と同様に、ガラス円板を用いて一定回転数円板を回廊させたときの、各半粒位置での鉄外・ド20浮上巻を表刺した。表面に凹凸のない比較例1のディスク1について、一定回転数でディスク1面での磁化反応密度一定の条件で記録再生実験を行い、各半径位での再生出力を測定した。各半径位での第一次を開発して対して、一次を観測した。次に他の実施の長び比較例のディスク1について、比較例10ディスク1をのでは、大阪に他の実施の長び比較例でイスク1について、比較例10ディスク1との再生出力を測定した。各々のディスク1について、比較例10ディンクを定位と、比較例1のディスク1について、大阪例10デルの方に起因すると変化と、比較例1のディスク1とのマペーシングの変化のみに起因すると変化と、比較例1のディスク1について、大阪例10デルでは、各年位置でのスペーシングを計算した。図8に実施例及び比較例のディスク1について、半径位置とスペーシングを影響に、各半径位置でのスペーシングを計算した。図8に実施例及び比較例のディスク1について、半径位置とスペーシングを開発にデオートを位置とスペーシングを開発にデオート

【0067】表面に凹凸のない比較例1では、外周側に いく程スペーシングが顕著に増大している。ディスク面 70四部6の空間内容積を一定とした比較例2では、比 較例1に比べてスペーシングの絶対値が減少しているも のの、外側側にいく程スペーシングが増大することに変わりはない。一方外周側にいく程即部6の空間内容積を増加させた全実施例及び外側側にいく程保護機関を核かさせた比較例3では、各々の半径位置によるスペーシング変化はほぼ同一であり、外周でのスペーシング増加が顕著に如えられていることがあかる。

【0068】これらの実施例及び比較例の磁気ディスク 装置について、ディスク1の最内周及び最外周におい て、記録密度を変化させて記録再生試験を行い、実用に 供しうるディスク1面での最大磁化反転溶度を測定し た。さらに同じ磁気ディスク装置について、ディスク1 の最内周及び最外周において、CSS試験により信頼性 と耐久性を評価した。測定結果を表1に示す。 [0069]

【表1】

表 1

ディスク	位置	最大磁化反転密度	CSS試験(30000回後)	
7127		(kFCI)	表面観察結果	摩擦力(gl)
実施例1	最内周	75	傷なし	12
*****	最外周	71	傷なし	5
実施例2	最内周	76	傷なし	15
关/6/12	最外周	70	傷なし	4
実施例3	最内周	75	傷なし	11
× AGDIO	最外周	70	傷なし	5
実施例4	最内周	74	傷なし	13
X181/54	最外周	71	傷なし	4
比較例1	最内周	75	傷なし	21
3C+X1/11	最外周	42	傷なし	17
比較例2	最内周	82	クラッシュ	
307AD12	最外周	55	傷なし	11
比較例3	最内周	74	傷なし	22
20-21/90	最外周	70	クラッシュ	-

[0070] 外周順でスペーシングが大きく増加する比較例17位3、外周側での及小風化反応磁度の低下が大きく、配録再生物性上不利となる。比較例1に比べてスペーシングの絶対値が減少している比較例2では、内周側で最大磁化反転度が出てしている。そらに比較例2では、CSS試験後に内周側でランシが発生しており、耐久性に乏しかった。比較例2では、内周側でスペーシングが低下しすぎて摺動信頼性が損なわれたものと考えられる。

[0071] 外周側でのスペーシング値加が小さかった 全実施例及び比較例3では外周側での最大級化反転密度 の低下が小さいため、1トラックあたりの記録密度を外 周側で高く設定することができ、装置全体としての高に 多客意度化に適することがわかる。しかし比較例3ではC SS試験後に外周側でクラッシュが発生しており、順分 性に乏しかった。比較例3では、外周側で保護膜の順野 が小さいため、指動信頼をが損なわれたものと考えられ る。これに対し本実施例の磁気ディスク装置では、CS S試験後も傷の発生は見られず、信頼性にも優れてい 。本実施例では、ヘッドと接続するディスク表面の凸 な、本実施例では、ヘッドと接続するディスク表面の凸 部における保護膜の膜厚は内周及び外周で一定であるた め、摺動信頼性を確保することができる。

【0072】ところで、本発明の実施例において、CS S試験後の摩擦力は最外間において明らかに低くなって いる。これは最外間において明らかに低くなって いため、ヘッドとディスクとの貼付き現象が生じにく いためと考えられる。このため本実施例をCSS方式の 概数ディスク製配に用いた場合、最外附付近をCSS 域とすれば、ヘッドとディスクとの貼付き現象を防止す ることができ、より信頼性に優れた磁気ディスク製置を 得るととができ、より信頼性に優れた磁気ディスク製置を 得るととができ、

【0073】なお、磁気ディスクの表面に凹凸を配ける技術は、先に述べた時間平1-260830号公線以外に、特開版57-167135号。同60-46930号、同60-231919号。特開平1-22492号。同2-31323号。同2-31823号。同2-208826号公線等に開示されているが、そのいずれも、磁気ディスク回路時時の線速度上昇による磁気ペンド浮上量の増加端に対して、前記磁気ペッドと前記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外周での間隔の増加端とくさする技術、なわち記録用を特性上極かで重要なペッドの呼上量変

動及びこれに伴うスペーシング変化の点では認識していない。

[0074]

【発明の効果】 本発明によれば、磁気ディスク回転時の 練速度上昇による磁気へシド浮上量の増加網に対して、 前認盤ベーシド部配盤気ディスクの磁柱膜炎量にの、 ディスク外周での間隔の増加幅を小さくする手段を備え たことにより、外周側でのスペーシング上昇を抑えるこ とができる。これにより信頼性を解保しつつ、外間で 著しい記録密度の向上が可能であり、高記録密度化に適 した窓気ディスク整度及びそれに用いられる磁気ディス を得ることができる。

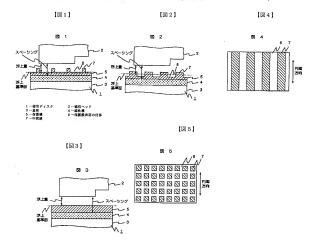
【図面の簡単な説明】

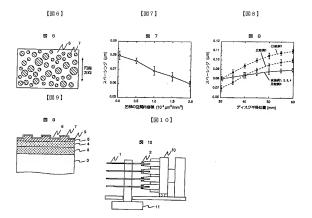
- 【図1】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とスペースングトの間でも示けばす回った。
- ペーシングとの関係を示す模式図である。 【図2】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とス
- ペーシングとの関係を示す模式図である。 【図3】本発明の一実施例による表面が平坦な磁気ディ スクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とスペーシ

ングとの関係を示す模式図である。

- 【図4】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。
- ■日の配置を示す模式図である。
 【図5】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。
- 【図6】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。
- 【図7】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクでの、凹部の空間内容積とスペーシングとの 関係を示す測定図である。
- 【図8】本発明の実施例による磁気ディスクの、半径位 置とスペーシングとの関係を示す測定図である。
- 【図9】本発明の一実施例による磁気ディスクの断面形 状を示す模式図である。
- 【図10】本発明の一実施例による磁気ディスク装置の 構成を示す概略図である。

【符号の説明】





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-004859

(43) Date of publication of application: 14.01.1994

(51)Int.Cl.

G11B 5/82

(21)Application number: 04-160802

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing: 19.06.1992

(72

(72)Inventor: TANAKA HIDEAKI GOMI KENICHI

МІЧАКЕ УОЅНІНІКО

(54) MAGNETIC DISK DEVICE AND MAGNETIC DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To inhibit the increase of spacing at the outside of a magnetic disk and to obtain a magnetic disk device capable of attaining high recording density and a magnetic disk used in the device.

CONSTITUTION: The surface of the protective film 5 of a magnetic disk 1 is made rugged so that the internal volume of the recesses 6 is gradually increased from the inside toward the outside. Even when the extent of floating of a magnetic head 2 is increased by the increase of linear velocity at the outside of the magnetic disk 1, the increase of spacing can be inhibited and the objective magnetic disk device having remarkably increased recording density especially at the outside is obtd

